科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 29 年 5 月 19 日現在

機関番号: 10101

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2014~2016

課題番号: 26420661

研究課題名(和文)マルチ量子ビーム照射によるディウェッティング現象その場観察とその機構解明

研究課題名(英文)In-situ observation of dewetting phenomena by multi-quantum beam irradiation and investigation of their mechanism

研究代表者

柴山 環樹(SHIBAYAMA, TAMAKI)

北海道大学・工学研究院・教授

研究者番号:10241564

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,900,000円

研究成果の概要(和文): 本研究では、北海道大学の複合量子ビーム超高圧電子顕微鏡を利用し量子ビーム照射誘起Dewetting 現象についてその場観察し画像解析からその機構を解明することを目的とし、100keVのArイオンと波長532nm の短パルスレーザーの複合照射下及びそれぞれ単独での照射下におけるDewetting 現象のその場観察を行った。

祖察を行った。 その結果、貴金属が矩形から球形へ変化するレイリー不安定時の挙動を直接観察することに成功すると共に、 貴金属薄膜厚が薄いほどDewetting後のナノ粒子の平均粒径は小さくなり、可視光の吸収波長も短波長側へブル ーシフトする量子効果が発現することを確認した。

研究成果の概要(英文): In this study, to investigate the mechanism of quantum beam irradiation induced dewetting phenomenon by image analysis using Quantum Beam High Voltage Electron Microscope in Hokkaido University, in-situ observation under co-irradiation with 100keV Ar ions and nanosecond-pulsed laser with 532 nm, or each quantum beam irradiation were done.

As a result of experiments, we succeeded to observe the behavior of Rayleigh instability during quantum beam irradiation induced dewetting of the noble metal changing from a rectangular shape to a spherical shape. As decreasing the thickness of the noble metal thin film, the average particle diameter of the nanoparticles is getting smaller than that of thicker one after dewetting. A blue shift of the absorption spectrum in the visible light region was confirmed due to the quantum effects.

研究分野:量子ビームによるナノ構造解析とナノ材料創成への応用

キーワード: ナノ粒子 表面プラズモン共鳴 ナノ構造 ナノ材料 微細構造解析 その場観察 超高圧電子顕微鏡 濡れ性非濡れ性遷移

1. 研究開始当初の背景

最近、人類の活動によって環境中に存在す る様になり、その結果人体に影響を及ぼす可 能性のある微量物質を測定することや人体 の血液中の微量の代謝物を検出して診断す るバイオチップ等の簡便で高感度に測定で きる装置の研究が進められている。その中で も局在型表面プラズモン共鳴(Localized Surface Plasmon Resonance、LSPR)を応用 したバイオチップについて研究が進められ ている。実は、この局在型表面プラズモン共 鳴による諸現象は、人類の社会生活の中で長 い歴史の間利用されてきた。具体的には、金 の微粒子をガラスに溶け込ませることによ り、鮮やかな赤色を呈することが経験的に発 見されて、欧州では古くから教会のステンド グラス等に用いられてきた。これらの原理が 局在表面プラズモン共鳴によるものである と考えられてから、多くの基礎研究が進めら れて理論体系の整備が行われ、多くの応用研 究が現在進められている。ナノテクノロジー の進展により、近年、比較的サイズの整った 金属ナノ粒子を安価に入手することが容易 になったことから、局在表面プラズモン共鳴 を利用した光学デバイスの研究が盛んにな っている。中でも、貴金属ナノ粒子を誘電体 表面に有機物などで固定し、表面プラズモン 効果を利用した環境中の微量有害物質や生 体活動における微量代謝物質を捉えるバイ オセンサーチップの研究・開発が精力的に進 められており、特に貴金属ナノ粒子を誘電体 基板に堅牢かつドットアレイ状に固定する マイクロチップ化が課題となっている。[1] その中で、原子炉内を診断するために必要な 透明窓の照射効果に関する研究を進めている 過程で、イオン照射により表面にナノ粒子を 分散させる表面改質の方法を見出した。[2] その様な背景から Arイオンの照射量と表面 に形成した金ナノ粒子のサイズやその分布形 態について系統的な研究を行ってきたが、 Dewetting 現象で重要な、レイリー不安定性 における表面状態を観察するにいたっていな い。例えば、水道の蛇口から流れ出る水の流 量を絞って調整することにより、連続的な水 の流れから脈動を示すレイリー不安定性の状 態に移行し最終的には、水の滴が蛇口からた れる状態になる。つまり、基板表面でのレイ リー不安定性から滴に至る過程を理解し制御 すれば、任意の貴金属ナノ粒子の分散を得る ことができ、最終目標である貴金属ナノ粒子 のドットアレイの構築できるものと考えた。 そこで、これまで原子力材料の照射効果につ いて高エネルギー量子ビームを利用した照射 効果の研究について推進してきたことから、 ナノスケールの点欠陥の集合体の挙動に関す

るその場観察や微細構造解析に多くの成果を

応用し、本研究開始当初までに、北海道大学が有するマルチビーム超高圧電子顕微鏡を利用し量子ビーム照射誘起Dewetting 現象のその場観察を着想するに至った。研究開始コルまでに、2台のイオン加速器を連結した照射では一点超高圧電子顕微鏡にレーザー照射の地では、波長が233nm~1064nmの範囲ので見かれれない。では、25nmの連続発振He-Cdレーザー、800nmのフェムト秒パルスレーザーのいずれかとイオン、電子を組み合わせ出アーのいずれかとイオン、電子を組み合わせ来であるととした。

2.研究の目的

そこで、本研究では、北海道大学が有する複 合量子ビーム超高圧電子顕微鏡を利用して量 子ビーム照射誘起Dewetting 現象のその場観 察を行いその時系列の画像解析からその機構 解明することを目的とした。従来の方法では、 Dewetting 現象のEx-situ 観察のみで、本研 究の連続的なその場観察は、他には無い特色 で挑戦的な目標でも有る。研究期間内では、 主として、量子ビーム照射により誘起される 基板表面の貴金属薄膜のDewetting 現象の中 でも特に未解明な領域である貴金属が長細い 矩形から球形へ変化するレイリー不安定時の 挙動解明と量子ビーム照射誘起Dewettingに より形成した貴金属ナノ粒子のサイズと可視 光領域の吸収スペクトルとの相関について注 力し研究することとした。

3.研究の方法

(1) 北海道大学が有する複合量子ビーム超高圧電子顕微鏡を利用し、イオンやレーザーと高エネルギー電子による量子ビーム照射下における Dewetting 現象のその場観察を行った。 金の薄膜をコーティングした石英ガラスに 100keV ~ 250keV で1価のAr イオンを照射することにより一層だけ石英ガラス表面直下に分散させることに成功していることから、直径 3mm の TEM ディスクに対しても同様な貴金属薄膜を成膜する方法を適用した。そのために、以下の実験を計画し遂行した。

現有の蒸着装置を利用し石英ガラス基板に 金あるいは金銀合金の薄膜を5nm~20nm で蒸 着する

その後、現有のイオン研磨装置を利用して 基板側からバックシニングを行い、量子ビー ム照射誘起Dewetting 現象のその場観察用の TEM 試料の作製を行う。

マルチビーム超高圧電子顕微鏡を利用して、 100keVの1価のArイオン照射下あるいは532nm のナノ秒パルスレーザー照射下における量子 ビーム照射誘起Dewetting 現象のその場観察を行う。

貴金属薄膜の量子ビーム照射下におけるレイリー不安定性について照射量や膜厚との関係を検討しその機構を解明する。特に、量子ビーム照射中の試料温度についても計算を試みる。

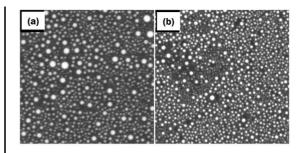
(2)誘電体基板として石英ガラスを主として 用いたが高温作動型の局在表面プラズモン共 鳴を利用したデバイスとしてワイドギャップ 半導体である多結晶 -SiCについても同様な 実験を行いその特性について評価を実施した。

4.研究成果

(1)現有の蒸着装置を利用して、メッシュサイ ズの異なるTEMマイクログリッドを利用して、 金あるいは金銀合金の薄膜を直径3mm で厚さ 100 μ m程度の高純度のSiO。基板に蒸着した。 これらの試料を現有のイオン研磨装置(米国 Gatan 社PIPS)を利用して、バックシニング しその場観察用TEM 試料とした。その後、バ ックシニング中に薄膜が変化する場合が確認 されたことから、予め誘電体基板をバックシ ニングしてTEM試料としてから金薄膜を蒸着 することとした。Dewetting により形成した 貴金属ナノ粒子のサイズや分布について評価 するために、初期の蒸着膜の厚さを変えてそ の依存性について評価した。蒸着膜の厚さを 変えたそれぞれの試料について現有の複合量 子ビーム超高圧電子顕微鏡を利用してその場 観察を行った。Arイオンビームや532nm のナ ノ秒パルスレーザー照射のEx-situ 実験の結 果とその場観察の結果の比較検討を行い、本 研究で実施するその場観察法の妥当性を検証 した。また、光学特性についても吸光度の測 定を行い比較検討した。石英ガラス基板上 の金薄膜にナノ秒パルスレーザー照射後の代 表的な例を図1に示す。図1は、石英ガラス基 板上の15nm金薄膜の532nm のナノ秒パルスレ ーザー照射後の量子ビーム照射誘起 Dewettingによる金ナノ粒子のSEM像である。

図1(a)は、20パルス照射後、(b)は600パルス照射後のナノ粒子の分布形態です。画像解析から、平均粒径は、それぞれ22.6nm、23.1nmであることが分かった。この照射条件では、未だ周期的なドット構造を呈していないが、図1(c)、(d)に示す様に、金ナノ粒子の平均サイが小さいと吸収スペクトルのピーク波長は短波長側にシフトするブルーシフトを示した。

(2) 図2は、超個圧電子顕微鏡内での電子ビームとナノ秒パルスレーザーの幾何学的関係と多結晶 -SiC基板上の金薄膜の532nm のナノ秒パルスレーザー照射前後の金ナノ粒子の形態を示すSEM像である。



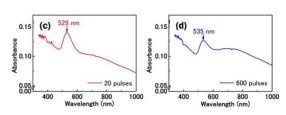


図1. 石英ガラス基板上の15nm金薄膜の532nm のナノ秒パルスレーザー照射後の金ナノ粒子のSEM像と吸収スペクトル (a)、(c)20パルス照射後、(b)、(d)600パルス照射後

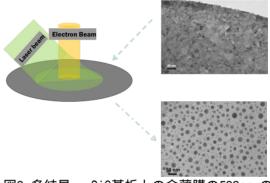


図2.多結晶 -SiC基板上の金薄膜の532nm のナノ秒パルスレーザー照射前後の量子ビーム 照射誘起Dewettingによる金ナノ粒子の形態

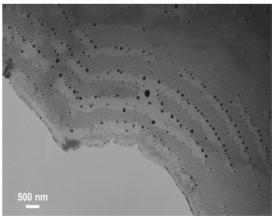


図3. 多結晶 -SiC基板上の金ナノ粒子ドット配列のTEM像

図3は、多結晶 -SiC基板上の金薄膜に532nm のナノ秒パルスレーザーを照射し、量子ビーム照射誘起Dewettingにより形成した金ナノ粒子ドット配列のTEM像である。金ナノ粒子から形成している量子ドットの間隔は、

斜め入射のレーザー波長に対応しており、TEM 試料の中央に形成した穴のエッジを基点とした干渉が重要な役割をしていることが示唆される。本研究は、非常に真球に近いナノ粒子でその分散も均一でサイズ分布も狭いことに特徴がある。これにより任意に吸収波長の制御ができ、センサーの性能を飛躍的に向上させることができると考えられる。

< 引用文献 >

- [1] Nathan Blow, Nature Methods, 6(2009) pp.389-392
- [2] Xuan Meng, T. Shibayama, Ruixuan Yu, S. Takayanagi and S. Watanabe, Journal of Materials Science, 48(2013) pp. 920-928

5. 主な発表論文等

[雑誌論文](計3件)

Lei, Y.H., Yu, R.X., Shibayama, T., Ishioka, J. and Watanabe, S., In-situ observation of self-assembly of quasi-two-dimensional Au nano-submicron particles on -SiC substrates via nanosecond-pulsed laser irradiation-induced dewetting of thin Au films, Materials Letters, 164, (2016) pp.202-205., http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2 015.11.004

Kang, S., Gao, G., Xie, X., Shibayama, T., Lei, Y., Wang, Y. and Cai, L., "Synthesis of surfactant-free Cu-Pt dendritic heterostructures with highly electrocatalytic performance for methanol oxidation reaction". Materials Research Letters, 4(4), (2016) pp.212-218., http://dx.doi.org/10.1080/21663831.2 016.1179228

Meng, X., Shibayama, T., Yu, R., Ishioka, J. and Watanabe, S., Ion beam surface nanostructuring of noble metal films with localized surface plasmon excitation. Current Opinion in Solid State and Materials Science, (accepted, now available in online), http://doi.org/10.1016/j.cossms.2017.01.001

[学会発表](計19件)

イオンおよびナノ秒パルスレーザー同時 照射によるAu/SiO₂表面のナノ構造化とそ の光学特性、于 睿譞、<u>柴山 環樹、谷津 茂</u> 男、石岡 準也、渡辺 精一、2014年第75 回応用物理学会秋季学術講演会、北海道 大学(札幌市)、平成26年9月19日

and nanosecond-pulsed laser co-irradiation effects on the surface nanostructure of Au thin films on SiO₂ glass substrates, Ruixuan Yu, Tamaki Shibayama, Xuan Mena. Shinva Takayanagi, Yutaka Yoshida, Shigeo Yatsu and Seiichi Watanabe, 10th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Sapporo, Japan, 2014.10.25

In situ observation of dewetting process of Au thin film on the surface of SiC substrate by nanosecond pulsed laser irradiation, Lei Yanhua, Ruixuan Yu, <u>Tamaki Shibayama</u> and Seiichi Watanabe, 10th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Sapporo, Japan, 2014.10.25

Surface nanostructuring of metallic thin film/dielectric glass substrate by quantum beam irradiation and its optical properties, Tamaki Shibayama, Meng Xuan, Yu Ruixuan, Seiichi Watanabe, 10th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Sapporo, Japan, 2014.10.25 マルチ量子ビーム超高圧電子顕微鏡を用 いたナノ秒パルスレーザー照射による Au/SiO。基板表面のナノ構造化その場観 察、于睿譞、柴山環樹、類延華、谷津 茂男、石岡 準也、渡辺 精一, 平成26 年 度公益社団法人日本顕微鏡学会北海道支 部学術講演会(札幌市),平成26年12月 13日

干 睿譞、柴山 環樹、類 延华、石岡 準也、谷津 茂男、渡辺 精一

マルチ量子ビーム超高圧電子顕微鏡を用いたレーザー照射誘起dewettingのその場観察、公益社団法人日本顕微鏡学会第71回学術講演会、国立京都国際会館、(京都市)、2015年5月13-15

R. X. Yu, <u>T. Shibayama</u>, Y. H. Lei, S. Yatsu, J. Ishioka and S. Watanabe, In-situ observation of Au thin film nanostructuring on SiO2 glass substrate during nanosecond-pulsed laser irradiation, 1st International Applied Surface Conference, Shanghai, Jul. 27-30, 2015, P. R. China

Y.H. Lei, R.X. Yu, J. Ishioka, <u>T. Shibayama</u>, S. Watanabe, S. Yatsu, In-situ observation of selforganizing Au nanoparticles on SiC substrate via pulsed laser Induced dwetting of thin Au film, 1st International Applied Surface Conference, Shanghai, Jul.

27-30, 2015, P. R. China Ruixuan Yu, Xuan Meng, Junya Ishioka, Yatsu Shigeo, Tamaki Shibayama, Sousuke Kondo and Tatsuya Hinoki, Correlation between dielectric constant change of glass substrate after ion irradiation and LSPR wave The 6th International Symposium of Advanced Energy science ~Towards the Realization Zero-Emission Energy~, Aug. 31-Sep. 3, 2015, Uji, Kyoto, Japan

R. X. Yu, <u>T. Shibayama</u>, Y. H. Lei, <u>S. Yatsu</u>, J. Ishioka and S. Watanabe, In-situ Observation of Au Thin Film Dewetting on SiO₂ Glass Substrate During Quantum Beam Irradiation The 2nd East-Asia Microscopy Conference (EAMC2), Nov. 24-27, 2015, Himeji, Japan

T. Shibayama S. Watanabe. and Multi-quantum beam high voltage electron microscope and it's application to advanced nano materials, City U/Hokkaido University Joint "Advanced Materials and Workshop Characterization", Dec. 10-11, 2015, Hong Kong, P. R. China (招待講演) 干 睿譞、石岡 準也、大久保 賢二、谷岡 隆志、大多 亮、柴山 環樹、類 延华、石 岡 準也、谷津 茂男、渡辺 精一、複合量 子ビーム超高圧電子顕微鏡を用いたガラ ス基板上の金ナノ構造形成その場観察、 公益社団法人日本顕微鏡学会第72回学術 講演会、仙台国際センター、(仙台市)、 2016年5月14日-16日

石岡 準也、大藤 巧将、五十嵐 直也、柴 山 環樹、渡辺 精一、複合量子ビーム超 高圧電子顕微鏡を用いた光照射誘起現象 その場観察、公益社団法人日本顕微鏡学 会第72回学術講演会、仙台国際センター、 (仙台市)、2016年5月14日-16日 Ruixuan Yu, Junya Ishioka, Tamaki Shibayama, Sousuke Kondo and Tatsuya Hinoki, Dielectric constant change of glass substrate after ion irradiation and SPR measurments by STEM/EELS, The International Symposium 7th Advanced Energy science ~Frontiers of Zero-Emission Energy~, Sep. 5-Sep. 7, 2016, Kyoto, Japan

J. Ishioka, K. Kogure, K. Ofuji, K. Kawaguchi, M. Jeem, <u>T. Shibayama</u>, and S. Watanabe, Direct Observation of Photocorrosion of ZnO Crystals in Ionic Liquid by High-Voltage Electron

Microscope, 11th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 11-14 September 2016, Gniew, Poland

S. Watanabe and <u>T. Shibayama</u>, Development of laser-equipped muti-beam HVEM and application study on radiation effects in materials, 11th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 11-14 September 2016, Gniew, Poland (招待講演)

大藤 功将、五十嵐 直也、石岡 準也、 Melbert Jeem、<u>柴山 環樹</u>、渡辺 精一、 水封入セルを用いた液中光照射誘起反応 の TEM 内その場観察、2016 年度応用物理 学会秋季学術講演会、朱鷺メッセ(新潟 市)、2016 年 9 月 13 日-16 日

関口 亮、<u>柴山 環樹</u>、檜木 達也、近藤 創介、EBSD を用いたイオン照射材料の硬さ試験機による微小圧痕周りの残留ひずみ分布解析、日本金属学会 2016 年秋期講演大会、大阪大学豊中キャンパス(豊中市) 2016 年 9 月 21 日-23 日

五十 嵐直也、石岡 準也、大藤 功将、小暮 一馬、鳥本 司、<u>柴山 環樹</u>、イオン液体中半導体 ZnS-AgInS₂ 固溶体ナノ粒子の光誘起反応 TEM 内その場観察、平成 28 年度公益社団法人日本顕微鏡学会北海道支部学術講演会ポスター講演、北海道大学(札幌市)、2016 年 12 月 10 日

〔その他〕

ホームページ等

http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/ryos hi_carem/?page_id=23

6.研究組織

(1)研究代表者

柴山 環樹 (SHIBAYAMA, Tamaki) 北海道大学・大学院工学研究院・教授 研究者番号:10241564

(2)研究分担者

岸本 弘立 (KISHIMOTO, Hirotatsu) 室蘭工業大学・機械航空創造系学科・教授 研究者番号:30397533

(3)連携研究者

谷津 茂男 (YATSU, Shigeo) 北海道大学・大学院工学研究院・特任助教 研究者番号: 40111158 (平成26から平成27年度まで連携研究者)

(4)研究協力者

LEI Yanhua (LEI Yanhua)